



Instituto Politécnico Nacional

Productos y Servicios

Perfilometría de superficies

Descripción

Determinación de espesores de películas delgadas cuya dimensión en espesor se encuentre entre 100 Å y 655 nm.

Equipo: Perfilómetro de Superficie, Veeco Dektak³

Aplicaciones.

En materiales aislantes, películas delgadas, semiconductores ó metales.

Resultados

Reporte; mediciones de perfiles de altura de una superficie plana, proporcionando el grado de rugosidad y ondulamiento.

Beneficios

Estima analíticamente las rugosidades de las superficies.



Dr. José Antonio Calderón Arenas

cicata@ipn.mx

Teléfono: (+52) 55-57296000 ext. 67780 - 67729

Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (Unidad Legaria)
cicata@ipn.